

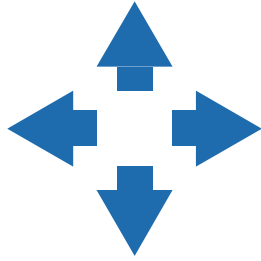
## 4. 第四章快速启动





4.1	引言 .....	2
4.2	接收机启动 .....	3
4.3	输入测量参数 .....	5
4.4	校准 .....	7
	内部校准概述.....	7
	外部校准概述.....	10
4.5	系统检验 .....	11
	系统检验.....	11
4.6	同步 .....	13
4.7	采集野外数据 .....	15
4.8	检查数据盒中的数据 .....	15
4.9	数据传输到计算机 .....	16
	传输野外数据.....	16
	传输校准数据.....	16

## 4.1 引言

本章涵盖了基本的启动程序。利用这一概述在未经详尽了解仪器操作的条件下，可以试验仪器的基本功能。比较完全的仪器操作程序在本手册后面章节的每一标题中可以找到。简单的菜单使操作 GDP-32<sup>II</sup> 变得很容易。熟悉精通接收机操作的最简易方式是去尝试不同软件的选择。


利用光标控制键

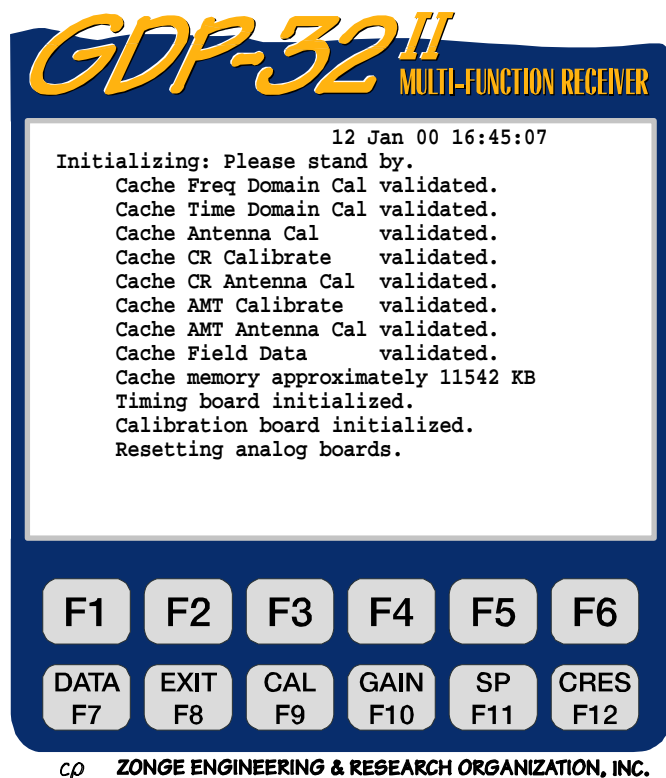
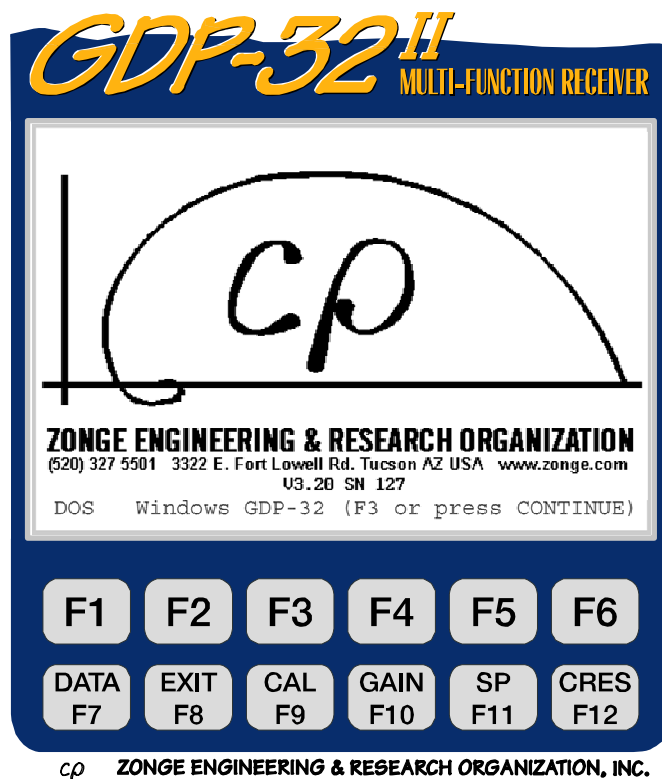





或  和  键在液晶显示器屏幕上定位光标，利用转动进入键  和  可循环选择各种功能, 符号及数字。

## 4.2 接收机启动

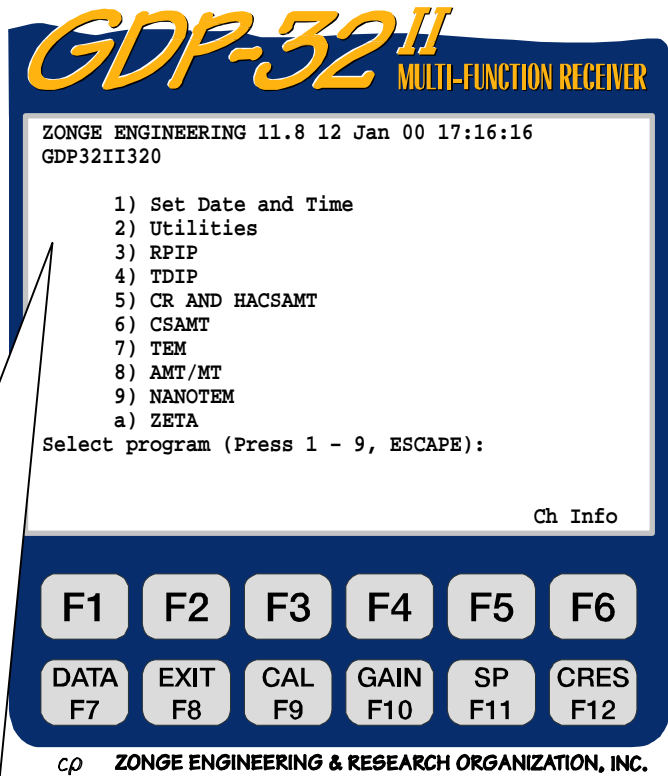
1. 按控制输入/输出板上的 **Power ON/OFF** 电源开关钮，启动接收机。这次接通电源，旨在稳定晶体振荡器，点亮前面板上的晶振电源指示灯。

2. 按位于前面板的 （电源开关）键。有单一嘟嘟声发出，而液晶显示器显示数字部分的初始参数。




3. 在调节  显示屏的对比度后（如果必要），按  或  等待检查数据箱和模拟通道。

4. 检查日期和时间。如果设置不正确，按  键，进入“日期及时间设置”程序。按  键改变现场数值。输入正确的数值后按  。



- 1) 调节日期和时间  
2) 应用系统  
3) 电阻率相位激电  
4) 时间域激电  
5) 复电阻率和谐波可控源音频大地电磁  
6) 可控源音频大地电磁  
7) 瞬变电磁  
8) 天然源声频及低频大地电磁  
9) 纳米瞬变电磁  
a) ZONGE 电阻率层析成像系统  
选择程序 [按 1—9, ESCAPE (终止)]


通道信息

5. 选择野外测量程序（即要选 NanoTEM 程序按  ）。对该程序屏幕将会给出初始程序显示。关于程序屏显和参数的详尽描述参见第七章存储程序。

### 4.3 输入测量参数


每一野外测量程序都有四个可以输入测量参数的主屏。

#### 1. 初始程序屏

输入排列类型，模式等等（取决于测量类型），然后按  键。

#### 2. 操作信息屏

这个屏显示半永久数据。输入有关操作者 (**OPERATOR**)，发送机标志 (**TX ID**)，A—间距 (**A-SP** 测点间距或偶极间距)，任务 (**JOB**)，测

线 (**LINE**) 范围 (**SPREAD**，如果需要)，然后按  键。

#### 3. 通道参数屏

输入通道参数，例如


TDIP		RPIP		CR		AMT,CSAMT						TEM	
Ch	N	Ch	N	Ch	N	Ch	Sta/Ant	Ch	Sta/Ant	Ch	Sta/Ant	Ch	ANT
1	ON 1	1	ON 1	1	Ref 0	1	Ex 1	1	Ex 1	1	Ex 1	1	Hx 43
2	ON 2	2	ON 2	2	Ex 1	2	Hy 211	2	Ex 2	2	Hy 211	2	Hy 53
3	ON 3	3	ON 3	3	Ex 2	3	Ey 2	3	Ex 3	3	Ey 1	3	Hx 63
4	ON 4	4	ON 4	4	Ex 3	4	Hx 212	4	Ex 4	4	Hx 212	4	OFF
5	ON 5	5	ON 5	5	Ex 4	5	Hz 30	5	Ex 5	5	Ex 2	5	OFF
6	ON 6	6	ON 6	6	Ex 5	6	OFF	6	Ex 6	6	Hy 321	6	OFF
7	OFF	7	OFF	7	Ex 6	7	OFF	7	Ex 7	7	Ey 2	7	OFF
8	OFF	8	OFF	8	OFF	8	OFF	8	Hy 211	8	Hx 322	8	OFF
		N=1,6 IP				1-STATION TENSOR		7-STATION SCALAR		2-STATION VECTOR		1-STATION 3-AXIS	

**备注：**欲了解更多的通道设置信息，可参看适当的测量程序章节。

- 在所有程序中，对通道而言，只有标记 **OFF** 是关断，其它任何标记都将通道接通。
- 对复电阻率 (CR) **Ref** 是电流参考道，可以设置在任何一个信号道。除了 **Ref** 道之外余下的通道都可运用于测量。
- 对可控源音频大地电磁 (CSAMT) 和谐波可控源音频大地电磁而言，程序应用的是对应于各个电场首先找到的正交磁场分量。因此，**Ex** 总是先于 **Hy**; **Ey** 先于 **Hx** 等等，参见上表。

- 对可控源音频大地电磁而言，除磁场标志之外；在 **Sta/Ant** 列出天线线圈的序列号用于校准。最后的数字标号为天线类型。
- 单通道 ANT/1 CSAMT 天线号末位数为 **0**。
- 双通道 ANT/2 末位数为 **1**（对通道 1）或 **2**（对通道 2）。
- CSAMT/AMT 天线，ANT/3 末位数 **3**。
- TEM/3 TEM 天线末位数为 **9**。
- MT/AMT 天线，利用 Sarloos 线圈或等效线圈，对 DC-1KHz 频段末位数为 **4**。
- 在 **Sta/Ant** 列中除电场标志外，其余是用来标志测点号的。



按  键，进入下一屏幕。

#### 4. 数据采集屏

选择频率，平均周期数，加入或取消陷频滤波器等等。从此开始，可以实行校准、系统检验或在采集数据前调节增益。

## 4.4 校准

校准从所要校准的测量程序的数据采集屏开始运作。

**注意：** 校准时新的校准数据会把该程序先前所有的校准数据冲掉

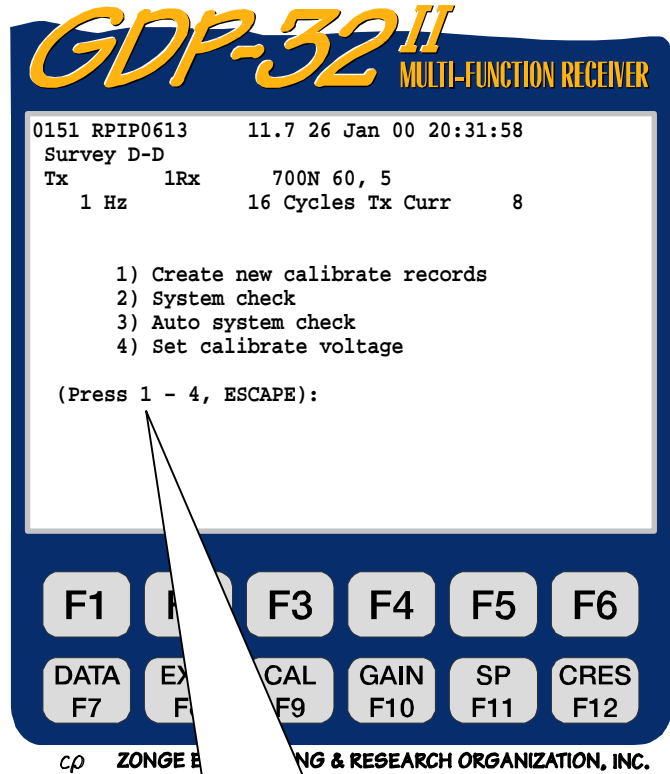
### 内部校准概述

**注意：** 以下概述基于 TDIP (时域激电) RPIP (电阻率相位激电) 或 CSAMT (可控源音频大地电磁) 测量程序。

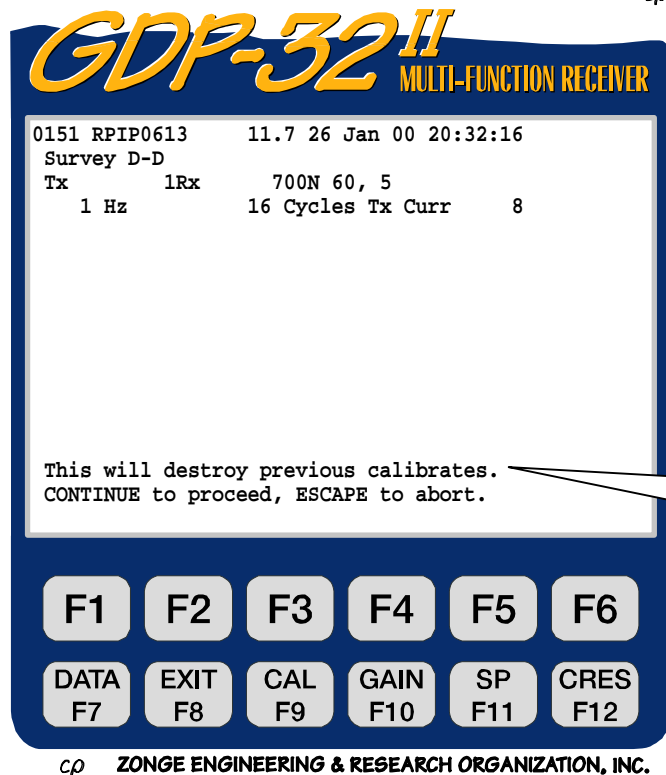
1. 将频率调至测量中所运用的最低频率 (例如 0.125Hz)。
2. 将周期调至 16。
3. 设定这一测量程序中所应用的陷频滤波器。

4. 按 **CAL F9** 功能键。此刻，你可在校准 (Cal) 和系统检验 (Sys) 模式间进行选择。

5. 按 **!** 键以创建新的校准记录 (Create new Calibrate records)。



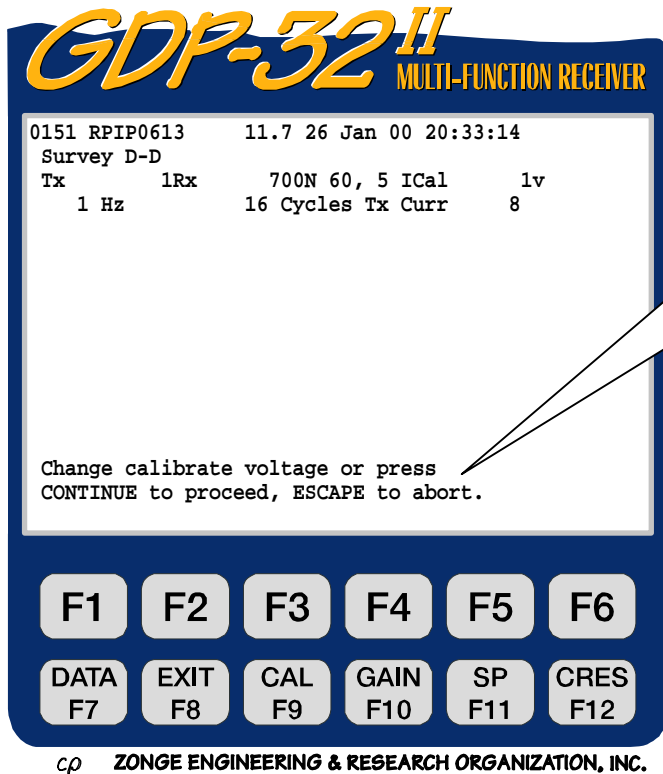
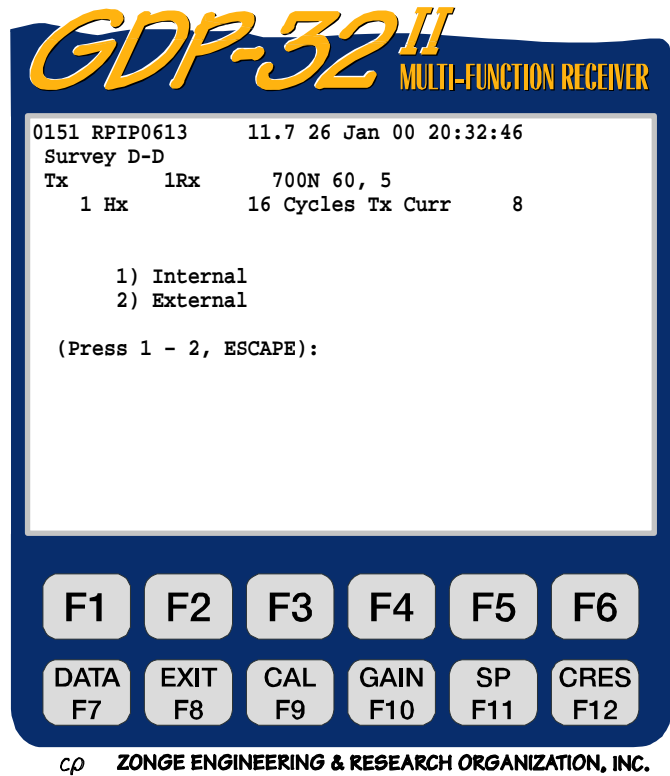
- 1) 创建新的校准记录
  - 2) 系统检验
  - 3) 自动系统检验
  - 4) 调节校准电压
- 按 1-4, ESCAPE (终止) ;




这将冲掉先前的校准记录。  
CONTINUE 键执行，ESCAPE 键终止

6. 按 **CONTINUE Enter** 键开始执行。


7. 按  键，以便接通 “内部” 电压源。




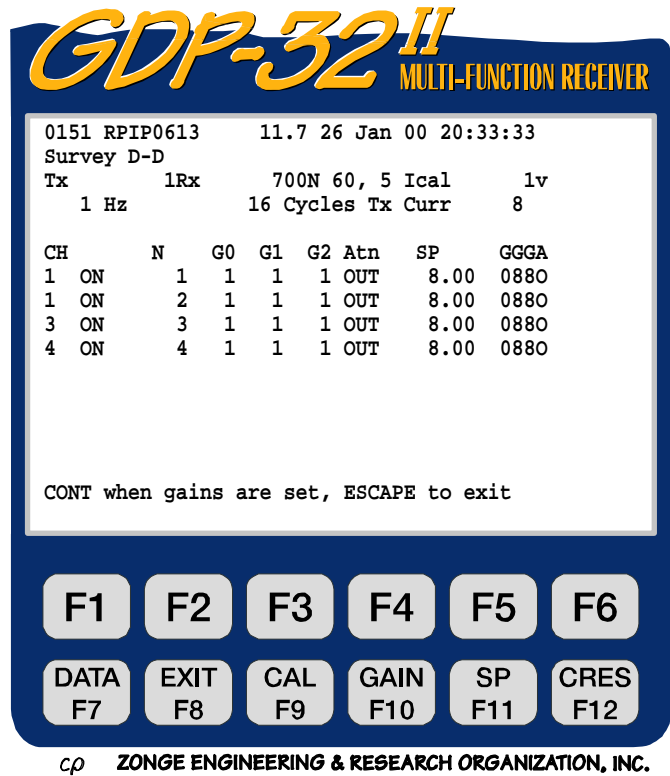
改变校准电压或按 CONTINUE 键执行，ESCAPE 键终止。



8. 按  键选择设定（预置）校准电压（Ca1=1.000V）。





9. 按  键。此刻，此程序中的所有增益都调至 1。暂停增益改变和衰减器调节操作。












10. 按  键以自动收集所选择程序中从起始频率到最高频率所用的校准数据。



11. 为了限定校准在特定频率范围内，在适合频率上按  键。如果要暂停校准程序，必须回答问题 “Exit auto-cal mode? (1=yes,2=no)” . “退出自动校准模式？”（1-是，2-不）。按  键改变频率，周期数，或校准电压，继续进行校准。校准数据是贮存在相应的校准盒以及主要的野外数据盒内的。

12. 在全部完成所有频率的整套校准之前，为退出校准，按  键，然后按  键以退出自动校正模式 [ “Exit autocal mode? (1=yes,2=no) “]。[退出自动校准模式？（1-是，2-不）]。
13. 完成校准之后，建议进行系统检验。

## 外部校准概述

1. 将外部设备连结到校准电路上。（作为例子可参看图 6.1，看看是如何将一个特殊安培计与带参考的复电阻率测量时的校准电路连结的。）
2. 调节频率至测量中所用的最低频率（例如 0.125Hz）。
3. 将周期调至 16。
4. 调节测量程序中所用的陷频滤波器。
5. 按  功能键。
6. 按  键以“创建新的校准记录” (“**Create new calibrate records**”)。
7. 按  键执行。
8. 按  键，以适应“外部”电压源。
9. 按  键，选择设定校准电压 (Cal=1.000V)。
10. 按  键。此刻，所有增益都调到 1，暂停改变增益及衰减器调节的操作。
11. 按  键，在选定的程序中自动收集从所用起始频率到最高频率的校准数据。
12. 为了限定校准在特定的频率范围，在该适当频率上按  键。如果要暂停校准程序，必须回答问题“退出自动校准模式？”（1-是，2-不） [“**Exit auto-cal mode? (1=yes,2=no)**”]。按  键以改变频率、周期数或校正电压，然后继续进行校准。校准数据是贮存在相应的校准数据盒有及主要野外数据盒中的。
13. 在全部完成所有频率的一整套校准前，为退出校准，按  键，然后按  键退出自动校准模式 [“**Exit autocal mode? (1=yes,2=no)**”] [退出自动校准模式？（1-是，2-不）]。
14. 完成校准后，建议做系统检验。

## 4.5 系统检验

系统检验从要检验的测量程序的数据采集屏开始运作。

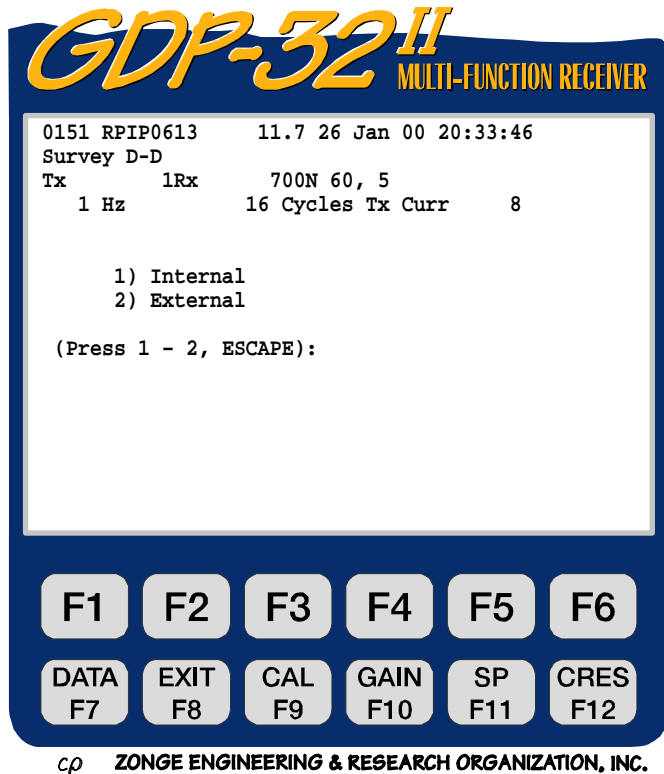
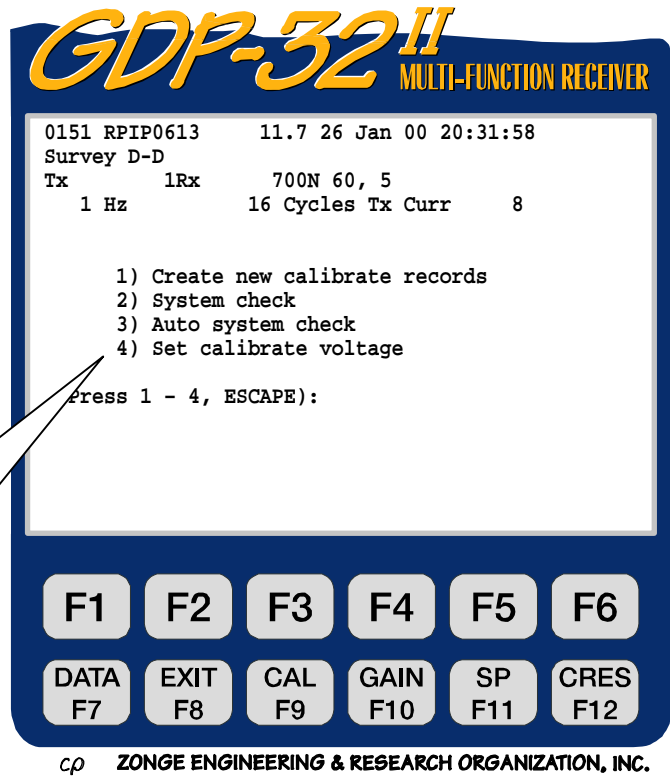
### 系统检验

1. 调节频率值以便检验（例如 0.125Hz）。

2. 按 **CAL F9** 功能键。此刻可在校准和系统检验间进行选择。

- 1) 创建新校准记录
- 2) 系统检验
- 3) 自动系统检验
- 4) 调节校准电压

[按 1-4, ESCAPE (终止)]




3. 按 **@ 2** 键，做系统检验或按

**# 3** 键，进行自动系统检验。

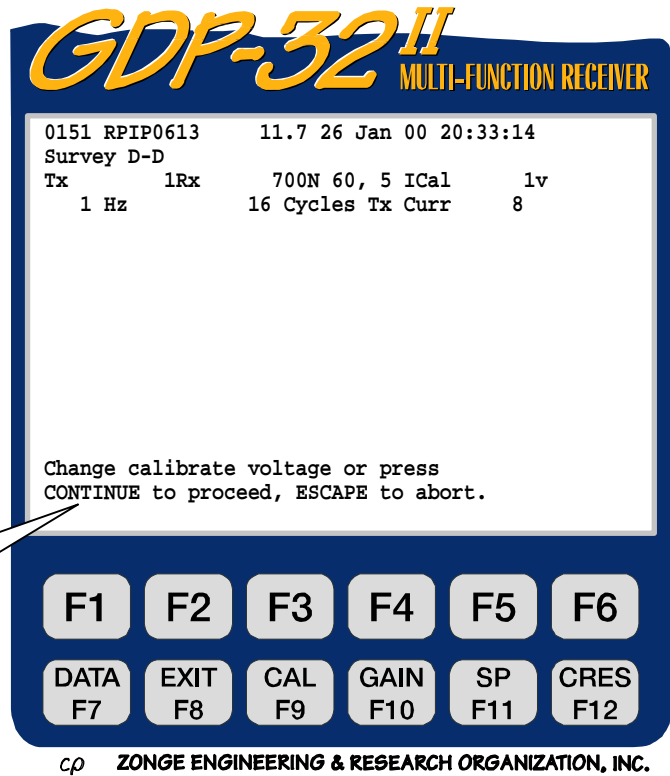
4. **备注：**在“自动系统检验”模式中，程序自动地从以上第一步选择的频率，直到所选定的测量程







序所用最高频率，直到按 **STOP AVG** **Escape** 键为止。

5. 按 **! 1** 键，对内部电压源。

6. 按  键以调节设定校准电压（例如 Cal=1.000V）。

改变校准电压或按 **CONTINUE** 键执行，按 **ESCAPE** 键终止。





7. 按  键，开始数据采集。如果是在这个频率上采集的第一个时间数据，意味着自动增益调节已经着手。注意屏幕察看它是怎样调节增益的。该程序将直接从自动增益调节运行到数据采集。
8. 此刻 GDP-32<sup>II</sup>接收机将：
- 贮存并平均校准信号
  - 在实时参数显示时，计算标准平均误差（SEM）。
  - 计算电阻率和激电参数，显示它们，并询问是保存还是删除这些数据。
9. 按  将这些数据贮存于野外数据盒，或按  键删除这些数据。
10. 按  或  键即停在系统检验模式，按  键退出。

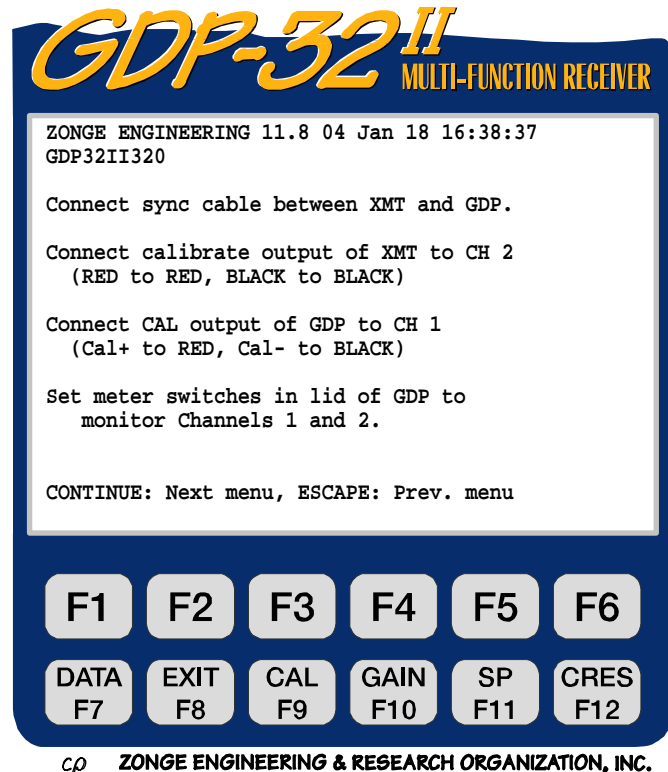
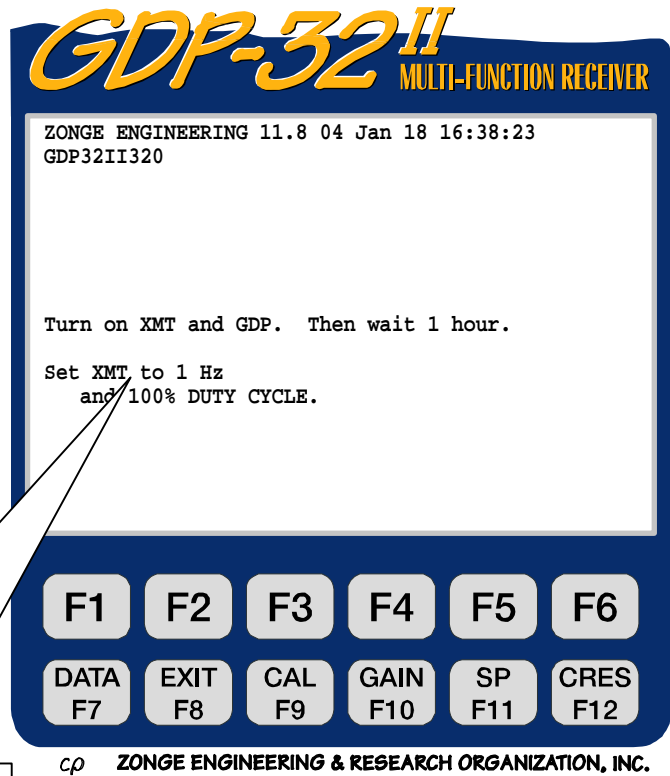
## 4.6 同步

应用程序将通过一套指令引导使用者自动设置 GDP-32<sup>II</sup> 进入同步检验。

**注意：**在 FDCALS（频域校准）中，必须有精细的校准，因为 RPIP（电阻率相位激电）是被用于同步程序的。

1. 按  键，进入主菜单上的应用程序。
2. 按  键选择“同步至 XMT”（Synchronize to XMT）程序。
3. 接着仪器显示：

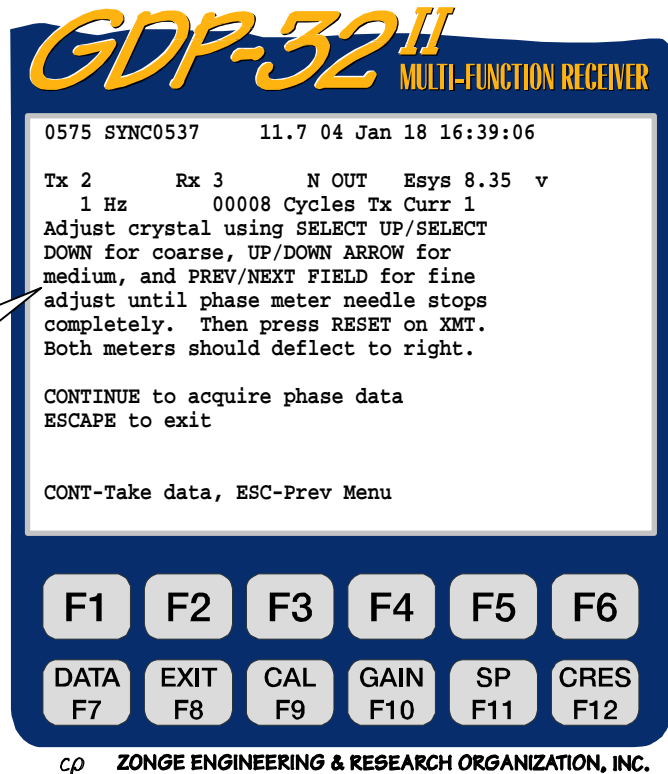
接通 XMT 和 GDP，等候 1 小时。  
调节 XMT 到 1Hz 以及 100% DUTY CYCLE。




4. 当 GDP 和 XMT 中的晶振接通 1 小时或更长一些时间后，按  以执行下一系列的仪器指令。
5. 以下步骤见显示屏。当正确地连结每一项后，按  键。

6. 按任何晶振调节键时，如果有快速的嘟、嘟声响，在该特定键上做任何调节都是无用的。需移向下一个更高的（粗粒）调节键。
7. 如果不能使相位表头指针完全停止移动，可参看第六章 6.2 有关手动调节程序。

用 **SELECT UP/SELECT DOWN** 做粗调、用 **UP/DOWN** 做中调、用 **PREV/NEXT FIELD** 做细调、直到相位表指针停止摆动。然后按 XMT 上的 **RESET**、两个表头上的指针应相右偏。  
按 **CONTINUE** 采集数据  
按 **ESCAPE** 中止








8. 一旦两个晶体振荡器调节到给出了同一频率（相位表头指针停止移动），按 XMT 上的“**RESET**”键，通道 1 和 2 的模拟表头指针将向右偏转。松开“**RESET**”键并且按 GDP-32<sup>II</sup> 上的  键，以进行相位测量。如果每一步骤都能正确完成，相位将锁定在 0.0。
9. 利用不连接同步电缆方式并重复进行相位测量以确认同步检验已经完成。



**注意：***XMT 同步屏幕指令假设在通道 1 和 2 中具有标准模拟板。如果同步化程序业已开始，纳米瞬变法（NanoTEM）的两个通道中任何一道有纳米瞬变法板都可导致接收机闭锁。*

## 4.7 采集野外数据

(有关测量的特殊设置, 可参看各自的测量程序章节)。

1. 从程序菜单中输入相适应的测量程序, 然后输入随后的每一屏幕所需的信息。
2. 对每一通道, 用野外导线连结接收电极到其输入连接器。
3. 关掉发送机, 按  以测量接触电阻。可以发现, 如果接收信号相对微弱, 不必关掉发送机。
4. 接通发送机。
5. 在数据采集屏上输入有关 Rx 和 Tx 位置, 发送电流的信息。选择频率, 周期数以及陷频滤波器设置。参看第六章-接收机设定 (Receiver Setup) 有关设置陷频滤波器和增益的建议。
6. 按  键开始数据采集。可借助于观察标准平均误差 (SEM) 值和周期数来监视采集进展。
7. 按  键在预定周期数达到前暂停数据收集。按  键将数据存储到野外数据盒, 或者按  键删除这些数据。

## 4.8 检查数据盒中的数据







1. 按  功能键。这将导致程序输入最后数据块中的数据盒。
2. 利用光标控制键在盒中四处环绕移动以浏览数据。
3. 按  功能键返回到数据采集模式。

## 4.9 数据传输到计算机




1. 将 GDP 串接口出来的电缆连接到计算机的 RS-232C 输入端。
2. 在计算机上利用 *HyperTerminal* 或其他类似的数据传输或终端程序，打开计算机的数据文档。

3. GDP-32<sup>II</sup> 上按  键，输入数据模式。
4. 自此点起，设置串接口





### 设置串接口

1. 处于数据模式时，按  键两次，以获得数据盒/端口排列菜单。
2. 按  键配置串接口（如果必要）。设定值为：9000 波特（baud），无奇偶，8 数据（data）比特（bit），1 停止（stop）比特（bit）。
3. 按  键。
4. 按  键，进入存取盒（**Access Cache**）。
5. 进入所需要的数据盒（即按  键，进入数据存取盒，按 ，进入频域校准数据盒）。

### 传输野外数据

1. 按  键。
2. 按  键，输出全部野外数据或按  键，传输选择的数据块。
3. 关闭远程计算机上的数据文档，退出传输程序。检查计算机中的数据，证实传输完毕

### 传输校准数据

1. 处数据模式时，按  键两次，以获得数据盒/端口排列菜单。
2. 按  键，进入存取盒（**Access Cache**）。
3. 按 ，进入频域校准数据盒。
4. 按 ，输出校准数据。
5. 关闭远程计算机上的数据文档，退出传输程序。检查计算机中的数据，证实传输完毕。